

御中

発塵量測定結果報告書

株式会社 イーテック
クリーニング事業部 中原真二

測定環境	測定場所	(株)イーテック クリーンルーム内 測定室(クリーン度:クラス100)
	測定者	佐藤 由美
	測定方法	1)タンブリック法「JIS B 9923」 2)パーティクルカウンター:リオン製KC-03A光散乱式自動粒子計数器 3)試料空気量:28.3L
	測定品	
	測定日時	
	測定条件	【洗浄】本洗浄(50℃)⇒濯ぎ1(30℃)超純水⇒濯ぎ2(30℃)超純水 ⇒濯ぎ3(30℃)超純水⇒脱水 【乾燥】70℃×25分

測定①						
粒径(μm)	0.3	0.5	1	3	5	備考
測定品投入	0	0	0	0	0	
バックグラウンド	0	0	0	0	0	
発塵量	0	0	0	0	0	